

## Referenzen:

- H. Legall et al., Appl. Phys. A 124, 407 (2018), doi: 10.1007/s00339-018-1828-6
- R. Behrens et al., Radiat. Prot. Dosim. 183, 361–374 (2019), doi: 10.1093/rpd/ncy126
- R. Weber et al., Appl. Phys. A 125, 635 (2019), doi: 10.1007/s00339-019-2885-1
- R. Behrens et al., Radiation Protection Dosimetry 183, 361 (2019), doi: 10.1093/rpd/ncy126
- H. Legall et al., Appl. Phys. A 125, 570 (2019), doi: 10.1007/s00339-019-2827-y
- H. Legall et al., Proc. SPIE 10908, 1090802 (2019), doi: 10.1117/12.2516165
- H. Legall et al., J. Laser Appl. 32, 022004 (2020); doi: 10.2351/1.5134778
- P. Mosel et al., Materials 14, 4397 (2021), doi:10.3390/ma14164397
- J. Schille et al., Materials 14, 4537 (2021), doi 10.3390/ma14164537
- D. Metzner et al., J. Laser Appl. 33, 032014 (2021), doi: 10.2351/7.0000403
- U. Stolzenberg et al., Materials 14, 7163 (2021), doi: 10.3390/ma14237163
- H. Legall et al., J. Radiol. Prot. 41 (2021), doi: 10.1088/1361-6498/abcb16